(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—19912

60Int. Cl.3 G 02 B 7/11 G 01 N 21/01 G 02 B 21/00

識別記号 庁内整理番号 7448-2H

7458-2G 7370-2H 砂公開 昭和59年(1984)2月1日 発明の数 1

審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈液浸距離保持装置

20特

願 昭57-129065

砂田 昭57(1982) 7 月26日

仰発 明 者 河村喜雄

国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究

所内

70発明者 高梨明紘

> 国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

@発 明 者 黒崎利栄 国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

切発 明 者 国吉伸治

国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究

所内

切出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

邳代 理 人 弁理士 中村純之助

最終頁に続く

101

- 1. 発明の名称 被没距離保持装置
- 2. 特許請求の範囲

(1) 液体中の試料を観察したりあるいは液体中 の駄科に像を投影する光学装置における光学系の 合無点位置に上記試料を位置決め、保持するため の被没距離保持装置であって、上記光学系のレン メ鏡筒下端部に散光学系の部材と試料の間の光学 光路とほぼ同一形状を有する検出器と、眩検出器 の関口部より吸引額または供給源によって液体を 吸引さたは供給する吸引系路さたは供給系路を佣 えた検出系を設け、かつ、上記検出器と試料の間 の距離に対応した検出器内の圧力を検出し電気信 号を出力する圧覚変換器と、該圧電変換器の出力 を用いて試料を合紙点位置に位置決め・保持せし める移動制御機构を設けて構成したことを特徴と する液度距離保持装置。

前記検出系は、前記検出器の開口部と回等 の就量抵抗を有しかつ放検出器からの液体の吸引 系路主たは供給系路と同等の流量抵抗の吸引系路 または供給系路を有する参照器を具備し、前記移 動制御機構は、前記圧力変換器の出力を入力する 増幅制御回路を備え、上記参照器と検出器とを同 一の吸引源に接続し、該参照器内の参照圧力と該 検出器内の検出圧力との圧力差が一定の値となる ように上記移動制御機構を駆動制御するものであ る特許請求の範囲第1項記載の液浸距離保持装置 (3) 前記增幅制御回路は、所定の電圧を外部回 路から付加することが可能な構成とし、該付加電 圧により前記移動制御機構を駆動せしめ試料を所 望の位置に設定可能ならしめたものである特許請

3. 発明の詳細な説明

本発明は、液浸型光学装置における試料の位置 決め、保持を行なうための液浸距離保持装置に関 するもので、特に液中の試料にパターンを投影す る露光装置の自動焦点合わせに好適な距離保持装 置に関するものである。

求の範囲第2項記載の液及距離保持裝置。

光学レンズを用いてパターンを観察したり、投

形したりする光学校監において、対物レンズの解像力を向上させる手法として、開口数 NA を高めることは公知である。その手法として対物レンズと試料との間の媒体物の屈折率を高めるため、液体を介在させることが知られている。この手法を用いた光学装置としては液浸型顕微鏡が製品化されている。液浸型顕微鏡の試料に対する焦点合わせは、目視による誤影が行なわれているにすぎず自動的に合無点する手段は確立されていない。

類 敬 鏡 の 場 合 は、 目 視 に よ り 調 整 す る こ と で 支 除 を き た さ な い が 、 感 光 装 置 、 特 に 半 導 体 集 積 回 路 等 の 製 造 工 程 で 川 い ら れ る 属 光 装 置 (以 下 単 に 露 光 装 置 と い う 。) で は 高 速 高 精 度 に 自 動 的 に 焦 っ 点 合 わ せ を 行 な う こ と が 要 求 さ れ て く る 。

また既存の液没型顕微鏡では、対物レンズの先端に付着した気心を容易に除去することが難しく、 光学系の解像力を低下させてしまう欠点があった。

本発明の目的は、液中にある試料を観察したり、 試料にパターンを投影したりする光学装置におい て、その無点位置に試料を高稽度に自動的に位置 決め保持するとともに、対物レンズに付着した気 他を容易に除去することを可能ならしめた装置を 提供することにある。

本額の発明者らは、露光装置において、解像力をあげるため試料を液浸にする手段を開発しており、既に特許出願(特願昭 5 6 - 37977号)されている。また、試料上のパターンを検出する上での解像力を向上させる手段が開発され、特許の公ででである。とれている。とれたのの、でである。とれたものである。

以下、本発明を実施例によって詳細に説明する。 第1図は本発明の接置の一実施例の構成説明図 である。図において、1は光学装置(露光装置) の光学部材(対物レンズ)、2はレンズ鏡筒、3 はレンズ鏡筒2の下端に設けられた検出器、4は 液体の吸引孔、5は検出器3に設けられた圧力検 出孔、6は液浸用の液体、7は試料、8は駆動装

置を含む試料台、9 は検出した圧力を電気信号に 変換して出力する圧電変換器、10 は増幅制御回 路、11 は液体の吸引源、12, 13, 14 は液体 の硫量を調整する絞り、15 は液溜器、16 はフィ ルタ、17 は液体6 の供給用吸引源、18 はフィ ルタ、19 は検出器3の関口部である。

検出器 3 は露光装置の対物レンズあるいは光学 部材 1 と試料 7 との間の光路で形成される空間とはに同一形状に作られ、レンズ鏡筒 2 の下端に連結されている。なお、検出器 3 の構造を光学のの光路とはは同一としている理由は、試料とでものといる時性を良くするためでは、開口を対象の露光装置に用いられる対物レンズは固定が 30 mm ø 以上、結像面積が 15 mm ø 以上 を決しての径で形作られる内錐とので表した。 とて心答特性が向上する。

は料7は光学系の光軸方向に可動な試料台8の 上に固定され、感光材の盗布された試料7の表面 は被浸用の液体もで被われている。

検出器3の上方隅には吸引孔4が設けられ、管 により流量抵抗要素である絞り 12 を経て、吸引 源 11 に接続している。ととで吸引線 11 を作動 すると検出器るの内部が負の圧力となり、液体も が検出器の開口部 19 より流入する。流入した液 体は、吸引源 11 とフィルタ 16 を経て液溜器 15 に送られる。一定の圧力で吸引源 11 を作動さ せると、検出器3の内部の圧力は、検出器3と試 *料1との間隔りの大きさに応じて変化する。例え ば間隔りが小さくなると、検出器3内の負の圧力 値の絶対値が大きくなる。反対に間隔りが大きく たると負の圧力値の絶対値は小さくなる。このよ うに検出器3の内部の圧力は間隔りに見合ったも のとなる。検出器3には圧力検出孔5が設けられ、 管により圧電変換器9に接続している。圧電変換 器9は圧力を電気信号に変換して増幅制御回路 10 を経て、試料台8に付股されている駆動系に

特開昭58-202448 (2)

第2のパターンと第1のパターンとの位置合せを 行ない、感光剤層を第2のパターンでもつて感光 させる露光装置において、レンズ系と薔板との間 に光学的に透明な液体層を介在させ、かつ、レン ズ系が光学的に平行で透明な板状部材を介して液 体層と接するようにして露光装置を構取したこと を特徴としている。

かかる本発明の特徴的な構成により、ホトレジスト層の製厚のムラに起因する干渉編の影響を抑制することが可能となるため基板上のパターンの位置を正確に検出できる。その結果、高精度な算光が可能な繁光装置を提供できるようになつた。

以下、本発明を実施例を参照して詳細に説明する。

第1図は本発明による露光装置の基本構成を示したものである。観光装置は光源1、コンデンサレンズ2、拡大パターンの描かれたレティクル3、縮小投影レンズ4とから構成されており、レティクル3に描かれたパターンを基板である半導体ウエーハ5上に重布された感光剤であるホトレジス

単彼長光を用いるととになる。単波長の光を用い て、透明なホトレジスト層6を通して第1のパタ ーン1を検出する際には、ウェーハ5の表面から の反射光とりエーハ 5への入射光とが互いに干砂 しあつて、ホトレジスト層と空気層とのように屈 折串の異なる媒体の接する境界面でホトレジスト 脂6の膜厚の差に応じた干砂縞を生じてしまう。 との干渉縞は明暗の線状となるため、 第1のパタ ーン1の輪郭と区別することが難しくなり、餌検 出の原因となり、その結果、重ね合せ精度を劣化 させる契因となるものである。特に、第.1のパタ ーン7の形状と完全に相似な形状のホトレジスト 層6の膜厚整(凹凸)10が得られる場合には、 干砂縞を用いて、第1のパターン7の位置を検出 し、これがらパターン位置を類推することも可能 であるが、現実には、段差を有する第1のパター ン 7 と相似な形状のホトレジスト層 6 の膜厚整 (凹凸)10を得ることは不可能である。

 ト層に投影することによつてウエーへ5に所望の パターンを形成するものである。

一般に、半導体素子は、種々の回路パターンを 数回に成つて、高精度に位置合わせを行なりため 焼きして行く必要がある。重ね焼きを行なりため には、前もつて形成された第1のパターン 7 の位 優を検出光学系 8 , 1 1 によつて検出し、ウェー の位置に位置決めして、レティクル3 に形成 された第2のパターンと正確に合わせて露光を成 された第2のパターンと正確に合わせて露光を形 された第2のパターンと正確に合わせて露光を形 は、しているため、レティクル3 の第2のパあ 状を成 は、レティクル3 の第2のパあ 状を成 は、レティクル3 の第2のパあ 状を成 1 0 のホトレジスト層6 の表 大き第一のパターン 7 の凹凸にならつて図示した ように凹凸(腹厚差)10を生じる。

第1のパターン7の位置の検出光学系8,11 は、縮小投影レンズ4を通して第1のパターン7 を検出する。一般に、露光袋屋に用いられる高解 像力の縮小投影レンズは、単級長光用に設計され ているため、検出光学系8,11に使用する光も

て第1のパターン7の検出特度を向上させるため 次の如く構成したものである。干渉縞の発生を低 **感させるためにはホトレジスト樹6の屈折率とほ は等しい屈折率を有する液体階12でホトレジス** ト層6の表面をおおうことによりホトレジスト層 6の表面と液体層12との接する境界面における 屈折率差が小さくなり、ホトレジスト層6の装面 での干渉縞の発生が低減できる。ところが、静止 状態では液体層12の表面は自由表面となるため 平坦とたるが、舞光装置として用いる場合には、 ウエーハ 5 を乗せた移動台 9 が高速にステップ・ アンド・リピートするため、液体層12の表面は 放打つてしまりという問題が生じる。そこで、被 体層12の縮小投影レンズ4に対する面を常に平 坦に保つために、本発明では、縮小投影レンズも の下端に光学的に平行で透明なガラス板13を散 けてある。カラス板13は、常に、被体暦12と 接する状態を保つている。縮小投影レンメ4とガ ラス板13とはシール材14で仕切られている。 とこで、レンズ15は縮小投影レンズ4のレンズ

接続されている。 炉掘制御回路 10 は圧電変換器 9 の出力が一定、 すなわち検出器 3 内の圧力(すなわち間隙 h)が一定値となるように試料台 8 を駆動させる。

一方、吸引源 11 の吸引圧力が変動すると検出 器3内の検出圧力も変動し、見かけ上間隔りが変 わったかのように似動作してしまう。とのような 吸引級の圧力変励を除去するため、本奥施例の制 御系では参照器を設けてある。参照器は、検出器 開口部 19 と試料 7 との間隔で形成される流量抵: 抗と同等の流量抵抗を有する絞り 14 および絞り 12と同等の絞り13を備えて構成され、吸引源 11 に継がっている。校り14 の一端は液溜器15 の液中にその開口部を浸しており、絞り 14 の他 端と絞り 13 との間の圧力は管により参照圧とし て圧電変換器 9 につながっている。 絞り 13 の他 端は吸引顔 11 に継がっている。 参照器と検出器 は吸引級を同一とするため、吸引級 11 の圧力変 動が同等に伝わるため、検出圧と参照圧の圧力差 に対する変動がなくなる。この場合圧電変換器9

はこの検出圧と参照圧の圧力差を電気変換することになる。また増編制御回路 10 は圧電変換器 9 からの出力値すなわち上配圧力差が一定になるように試料台 8 を駆動制御する。

検出圧と参照圧の一定の圧力差を零化するように制御させる方式をとると、増額制御回路 10 のドリフトを補正することが容易となる。すなわち吸引源 11 を動作させない状態で増額制御回路 10 の出力が等となるように回路を補正すれば良いことになる。

また増幅制御回路 10 に一定の電圧を外部回路によって付加できるようにしておくと、試料台の位置に任意のオフセットを与えることもできる。上記の2通りの回路の詳細については、例えば本願の発明者らが出願している実顧昭 56 - 181162号に述べられており、本発明にも同様に適用することができる。

試料7上の液体6は液溜器15から適当な吸引 源17とフィルタ18を経て適量だけ供給され、 検出器3の先端が浸る状態になされている。

以上述べたように構成され動作する本発明の装置では、液浸型露光装置の光学系の合無点位置に 試料面が来るように、一度だけ間隔 h を設定する ことで、自動無点合わせが可能となる。

本実施例にかいて、検出器の開口部 19 の径 6 mm 4 , 削隙 h 250 μm の場合に、液体として H₂O を用いて、検出圧 - 1200 mm Aq (ゲージ圧), 流量 0.6 8/min で、試料の位置の検出感

度として 2.5 mm Λq/μm が得られている。との 後出感度がある場合には ± 0.1 μm 程度の精度で 試料の位置決め保持が自動的にできるととが認め られている。

なお、上記実施例に示したデータ値は一例にすぎず、液体の粘度、対物レンズの光路寸法等に応じて適宜変わりうることは容易に考えられる。

また、本発明の装置は、液浸用液体を循環させることができるため、液浸用液体のフィルタリングや温度調整さらには2種類以上の液体を切り換えて供給することも可能である。

また、本発明の装置は単に露光装置のみならず、 液中で距離を高精度に位置決め・保持することを 必要とする装置に広く応用できることは言うまで もないことである。

以上説明したように、本発明の装置によれば、 液浸型の光学装置において、試料の位置を光学系 の所定の合焦点位置に自動的に高精度に位置決め ・保持することが可能になり、しかも対物レンズ に付着する気泡を容易に除去することができるの で、光学系の解像力低下を防止することが可能に なる。

4. 図面の簡単な説明

毎1図は本発明の装配の一実施例の構成説明図

1 … 光学部材(対物レンズ)

・2 … レンズ 鐐 筒

3 … 検出器

4…被体の吸引孔

5 … 圧 力 検 出 孔

6…被後用の液体

7 … 默料

8 … 猷科台

9 … 圧電変換器

10…增福制御间路

11…吸引骤

12, 13, 14…故り 15…液溜器

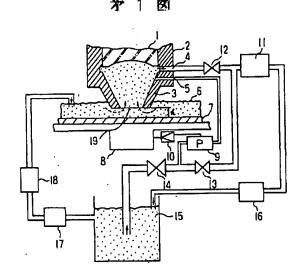
116…フィルタ

17…液体供給用吸引源

18 ... フィルタ

19…検出器の開口部

代理人弁理士 中村純之助



第1頁の続き

⑫発 明 者 保坂純男

国分寺市東恋ヶ窪一丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑫発 明 者 寺澤恒男

国分寺市東恋ケ窪一丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

平成 1.10.27 発行

平成 1年 7月25日

圃

手 彼 補 正 小(自免)

特許法第17条の2の規定による補正の掲載

昭和 57 年特許願第 129065 号 (特開昭 59-19912 号, 昭和 59 年 2 月 1 日発行 公開特許公報 59-200 号掲載) については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 6 (2)

Int. C1.	識別記号	庁内整理番 ^品
G 0 2 B 7/11 G 0 1 N 2 1/01 G 0 2 B 2 1/00		7 4 0 3 - 2 H 7 4 5 8 - 2 G 8 7 0 8 - 2 H

特許庁長官 悶

1.事件の表示 昭和57年特許顧第129065号

2. 発明の名称 被浸距離保持装置

3. 補正をする者

本件との関係 特許出願人

名 称 (510) 株式会社 日立製作所

4. 代 項 人

住 所 (〒100) 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 新丸ノ内ビルヂング3階44区(電話214-0502)

氏名 (6835) 弁理士 中村 純之助

5. 補正の対象 明和書の発明の詳細な説明の個

6. 補正の内容 添付別紙のとおり



補正の内容

- (1)明細書節4頁第8行目の特額昭56-379 77号を特開昭57-153433号公報に補正する。
- (2)明細審第4 頁第9 行目の特顧昭 5 7 8 4 78 4 号を特問昭 5 8 2 0 2 4 4 8 号公報に補正する。
- (3) 明相書第8頁第15行~第16 人目の実顧昭 56-181162号を実開昭58-85338 号公報に補正する。

(11) Japanese Unexamined Patent Application Publication Number

(19) Japan Patent Office (JP)

Identification codes

(12) Japanese Unexamined Patent Application Publication (A)

IPO file numbers

S59-19912

(43) Publication date: February 1, 1984

(31) IIII. CI.	identification codes	JPO file numbers	(43) Publication date: February 1, 1984
G 02 B 7/11 G 01 N 21/01 G 02 B 21/00		7448 – 2H 7458 – 2G 7370 – 2H	No. of Inventions: 1 Request for examination: Not yet requested
			(Total of 4 pages)
(54) LIQUID IMMERSIO	ON DISTANCE HOLDING	APPARATUS	
(21) Japanese Patent App	lication No.: S57-129065		Hitachi, Ltd. Central Research Laboratory 1-280 Higashikoigakubo, Kokubunji- shi
(22) Date of Application:	July 26, 1982	(72) Invento	r KUNIYOSHI SHINJI Hitachi, Ltd. Central Research Laboratory 1-280 Higashikoigakubo, Kokubunji- shi
(72) Inventor	KAWAMURA YOSHIO Hitachi, Ltd. Central Rese Laboratory 1-280 Higashikoigakubo, Kokubunji-shi	(71) Applica arch	nt HITACHI, LTD. I-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo/ 4-6 Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo
(72) Inventor	TAKANASHI AKIHIRO Hitachi, Ltd. Central Rese Laboratory 1-280 Higashikoigakubo, Kokubunji-shi		entative Nakamura Junnosuke, patent attorney
(72) Inventor	KUROSAKI TOSHISHIG	iΕ	continued on the last page

Specification

1. Title of the Invention

(51) Int. Cl.3

Liquid Immersion Distance Holding Apparatus

2. Scope of Patent Claims

- (1) A liquid immersion distance holding apparatus that positions and holds a sample at the focus position of an optical system in an optical apparatus for observing the sample in a liquid or projecting an image to the sample in a liquid; characterized in that it is comprised by being provided with a detection system including a detector that has nearly the same shape as the optical path between the member of the optical system and the sample at the lower end part of the lens barrel of the optical system and a suction system path or a supply system path that sucks in or supplies the liquid from the opening part of the detector by means of a suction source or supply source, a piezoelectric transducer that detects pressure within the detector that corresponds to the distance between the detector and the sample and outputs an electrical signal, and a movement control mechanism that positions and holds the sample at the focus position using the output of the piezoelectric transducer.
- (2) A liquid immersion distance holding apparatus described in Claim 1; wherein the detection system comprises a reference unit that has a flow rate resistance equivalent to that of the opening part of the detector and that has a suction system path or a supply system path with flow rate resistance equivalent to that of the suction system path or the supply system path for the liquid from the detector, and the movement control mechanism comprises an amplification control circuit that inputs the output of the pressure transducer, and drive control of the movement control mechanism is performed so that the reference unit and the detector are connected to the same suction source and the pressure differential of the reference pressure within the reference unit and the detection pressure within the detector becomes a constant value.

(3) A liquid immersion distance holding apparatus described in Claim 2; wherein the amplification control circuit has a configuration with which is possible to apply a prescribed voltage from an external circuit, and it is possible to drive the movement control mechanism by means of the applied voltage, and it is possible to set the sample at the desired position.

3. Detailed Explanation of the Invention

The present invention relates to a liquid immersion distance holding apparatus for performing positioning and holding of the sample in a liquid immersion type optical apparatus and particularly to a distance holding apparatus that is optimal for the autofocusing of exposure apparatuses that project a pattern to a sample in a liquid.

In an optical apparatus for observing or projecting a pattern using an optical lens, increasing the numerical aperture NA is well known as a technique of improving the resolution of the objective lens. A known technique thereof is interposing a liquid to increase the refractive index of the medium between the objective lens and the sample. Liquid immersion type microscopes have been commercialized as optical apparatuses that use this technique. The focusing of liquid immersion type microscopes with respect to a sample involves nothing more than performing adjustment visually, and means for automatically focusing have not been established.

In the case of microscopes, adjustment is performed visually, and no obstructions are produced, but high accuracy and high speed automatic focusing is in demand particularly in exposure apparatuses used in manufacturing processes such as those of semiconductor integrated circuits (hereunder, referred to simply as exposure apparatuses).

In addition, with existing liquid immersion type microscopes, there have been drawbacks in that easy removal of bubbles that have adhered to the front end of the objective lens is problematic, and the resolving power of the optical system decreases.

The purpose of the present invention is to provide, in an optical apparatus for observing a sample in a liquid or projecting a pattern to a sample, an apparatus that performs positioning and holding of the sample at that focus position automatically and with high accuracy while making it possible to easily remove bubbles that have adhered to the objective lens.

The inventors of the present application have developed a means of immersing a sample to increase resolving power in exposure apparatuses and have already applied for a patent (Patent Application No. 56-37977). In addition, a means for improving resolving power in detecting a pattern on a sample has been developed, and a patent application (Patent Application No. 57-84784) has been made. An apparatus that automatically focuses a large diameter lens (objective lens) used in these liquid immersion type exposure apparatuses is needed, and the present invention has been devised to resolve this.

The present invention will be explained in detail below using embodiments.

FIG. 1 is a drawing that explains the configuration of an embodiment of an apparatus of the present invention. In the drawing, 1 is an optical member (objective lens) of the optical apparatus (exposure apparatus), 2 is a lens barrel, 3 is a detector provided at the lower end of the lens barrel 2, 4 is a liquid suction hole, 5 is a pressure detection hole provided on the detector 3, 6 is the liquid for immersion, 7 is a sample, 8 is a sample platform that includes a drive apparatus, 9 is a piezoelectric transducer that converts the detected pressure to electrical signals and outputs them, 10 is an amplification control circuit, 11 is a liquid suction source, 12, 13 and 14 are restrictors that adjusts the flow rate of the liquid, 15 is a liquid reservoir, 16 is a filter, 17 is a suction source for supply of the liquid 6, 18 is a filter, and 19 is an opening part of the detector 3.

The detector 3 is made to be nearly the same shape as the space formed in the optical path between the objective lens or the optical member 1 of the exposure apparatus and the sample 7, and it is connected to the lower end of the lens barrel 2. Note that the reason that the structure of the detector 3 is made nearly the same as that of the optical path of the optical system is to improve the response characteristic when controlling the position of the sample platform. The objective lens used in a common exposure apparatus is large with an aperture diameter of 30 mm\$\phi\$ or more and an image forming area of 15 mm\$\phi\$ or more, and a truncated cone shaped space defined by these two diameters becomes the optical path, which takes up considerable volume. The response characteristic is improved by keeping this volume to a necessary minimum.

The sample 7 is secured onto a sample platform 8 that is able to move in the optical axis direction of the optical system, and the surface of the sample 7, which has been coated with a photosensitive material, is covered by a liquid 6 for liquid immersion.

For the structure of the sample platform 8, it is possible to use a well known moving mechanism that is able to move in the optical axis direction.

A suction hole 4 is provided at the upper corner of the detector 3, and it is connected to a suction source 11 via a restrictor 12, which is a flow rate resistance element, via a pipe. Here, when the suction source 11 is operated, the interior of the detector 3 comes to have negative pressure, and the liquid 6 flows in from the opening part 19 of

the detector. The liquid that has flowed in is sent to the liquid reservoir 15 via the suction source 11 and filter 16. When the suction source 11 is operated at a constant pressure, the pressure of the interior of the detector 3 changes according to the size of the interval h of the detector 3 and the sample 7. For example, when the interval h becomes small, the absolute value of the negative pressure value inside the detector 3 becomes large. Conversely, when the interval h becomes large, the absolute value of the negative pressure value becomes small. In this way, the pressure of the interior of the detector 3 corresponds to the interval h. A pressure detection hole 5 is provided on the detector 3, and it is connected to the piezoelectric transducer 9 by means of a pipe. The piezoelectric transducer 9 converts pressure to electrical signals and is connected to a drive system attached to the sample platform 8 via the amplification control circuit 10. The amplification control circuit 10 drives the sample platform 8 so that the output of the piezoelectric transducer 9 becomes constant, specifically, so that the pressure within the detector 3 (that is, the interval h) becomes a constant value.

On the other hand, when the suction pressure of the suction source 11 fluctuates, the detection pressure within the detector 3 also fluctuates, and malfunction occurs as if the interval h has changed. To eliminate this kind of pressure fluctuation of the suction source, a reference unit is provided in the control system of this embodiment. The reference unit is configured to comprise a restrictor 14 that has a flow rate resistance that is equivalent to the flow rate resistance formed in the interval of the opening part 19 of the detector 19 and the sample 7 and a restrictor 13 that is equivalent to restrictor 12, and it is connected to the suction source 11. One end of restrictor 14 immerses that opening part in the liquid of the liquid reservoir 15, and the pressure between the other end of restrictor 14 and restrictor 13 is connected to the piezoelectric transducer 9 as a reference pressure via a pipe. The other end of restrictor 13 is connected to the suction source 11. Since the reference unit and the detector have the same suction source, pressure fluctuation of the suction source 11 is equivalently transferred, so fluctuation with respect to the pressure differential of the detection pressure and the reference pressure is eliminated. In this case, the piezoelectric transducer 9 electrically converts this pressure differential of the detection pressure and the reference pressure. In addition, the amplification control circuit 10 drives and controls the sample platform 8 so that the output value from the piezoelectric transducer 9, that is, the pressure differential, becomes constant. When a system of controlling the constant pressure differential of the detection pressure and the reference pressure so that it becomes zero is adopted, it becomes easy to correct the drift of the amplification control circuit 10. Specifically, the circuit should be corrected so that the output of the amplification control circuit 10 becomes zero in a status in which the suction source 11 is not operated.

In addition, when it is made possible to apply a constant voltage to the amplification control circuit 10 by means of an external circuit, it is also possible to provide the desired offset to the position of the sample platform. Details on the above two circuits are discussed in, for example, Utility Model Application No. 56-181162 applied for by the inventors of this application, and they can be applied to the present invention in the same way.

The liquid 6 on the sample 7 is supplied in an appropriate amount via an appropriate suction source 17 and filter 18 from the liquid reservoir 15, and this is done in a status such that the front end of the detector 3 is immersed.

In an apparatus of the present invention that is configured and operates as discussed above, autofocusing becomes possible by setting the interval h only one time so that the surface of the sample comes to the focus position of the optical system of the liquid immersion type exposure apparatus.

A feature in implementing the present invention is that the liquid is sucked in from the opening part 19 of the detector 3. This is because this is extremely effective in removing bubbles that have adhered within the detector 3 and to the lower part of the optical member 1. Even in a method substituting the suction source 11 with a supply source and expelling the liquid from the detector, pressure that corresponds to the interval h can be detected, but the use of a suction source is desirable for removing bubbles produced in the detector. Therefore, it is necessary to perform suction so that disturbance of the optical path by the bubbles is eliminated in such cases as when the optical member is at the top as in the embodiment, that is, in the case of a structure in which there is blockage by bubbles that have occurred in the liquid.

In this embodiment, in the case of an opening part 19 of the detector with a diameter of 6 mm ϕ and an interval h of 250 µm, H₂O is used as the liquid, and 2.5 mmAq/µm is obtained as the detection sensitivity of the position of the sample at a detection pressure of -1200 mmAq (gauge pressure) and a flow rate of 0.6 l/min. In cases where there is this detection sensitivity, it has been found that positioning and holding of the sample at an accuracy of approximately ± 0.1 µm is automatically possible.

Note that the data values indicated in the above embodiment are nothing more than examples, and it is thought to be easy to appropriately change them according to the viscosity of the liquid and the dimensions of the optical path of the objective lens.

In addition, the apparatus of the present invention is able to circulate liquid for liquid immersion, so it is also capable of filtering and temperature regulation of the liquid for liquid immersion and switching and supplying of two or more types of liquid.

In addition, the apparatus of the present invention can, of course, be broadly applied to not only exposure apparatuses but to apparatuses that require highly accurate positioning and holding of a distance in a liquid.

As explained above, for the apparatus of the present invention, in a liquid immersion type optical apparatus, it is possible to position and hold the position of the sample automatically and with high accuracy at the prescribed focus position of the optical system, and it is possible to easily remove bubbles that have adhered to the objective lens, so it is possible to prevent a decrease in the resolving power of the optical system.

4. Brief Explanation of the Drawings

FIG. 1 is a drawing that explains the configuration of an embodiment of the apparatus of the present invention.

- 1 optical member (objective lens)
- 2 lens barrel
- 3 detector
- 4 liquid suction hole
- 5 pressure detection hole
- 6 liquid for liquid immersion
- 7 sample
- 8 sample platform
- 9 piezoelectric transducer
- 10 amplification control circuit
- 11 suction source
- 12, 13, 14 restrictor
- 15 liquid reservoir
- 16 filter
- 17 suction source for liquid supply
- 18 filte
- 19 opening part of detector

continued from page 1

(72) Inventor	HOSAKA SUMIO	
` ,	Hitachi, Ltd. Central Research	
	Laboratory	
	1-280 Higashikoigakubo,	
	Kokubunji-shi	
(72) Inventor	TERASAWA TSUNEO	
	Hitachi, Ltd. Central Research	
	Laboratory	
	1-280 Higashikoigakubo,	
	Kokubunji-shi	